

## ДИФРАКЦИЯ НА РЕШЕТКАХ С МЕДЛЕННО МЕНЯЮЩИМИСЯ ПАРАМЕТРАМИ

Б.Е. К и н б е р, П.С. К о н д р а т е н к о

1. Поле дифракции  $u_S(\vec{r})$ , образующееся при падении плоской волны  $e^{i\vec{k}\vec{r}}$  на двоякопериодическую решетку, записывается обычно [1] в виде суперпозиции плоских волн различных порядков

$$u_S(\vec{r}) = \sum_{\ell} A_{\ell} e^{i\vec{k}_{\ell}\vec{r}}, \quad (1)$$

в которой сумма берется по порядкам  $\ell = \{\ell_1, \ell_2\}$ ,  $\ell_{1,2} = 0, \pm 1, \dots$ ;  $\vec{k}_{\ell}$  - волновой вектор волны  $\ell$ -го порядка,

$$\vec{k}_{\ell} = \vec{q}_{\ell} + \vec{m}\vec{w}_{\ell}, \quad (2)$$

$$\vec{q}_{\ell} = \vec{k} - m(\vec{m}\vec{k}) + \sum_{\alpha} \ell_{\alpha} \vec{g}^{\alpha}, \quad w_{\ell} = \sqrt{n_{\ell}^2 k^2 - q_{\ell}^2},$$

$\vec{g}^{\alpha}$  - векторы обратной решетки, связанные с векторами прямой решетки  $\vec{a}^{\alpha}$  соотношением  $(\vec{a}^{\alpha} \vec{g}^{\alpha}) = 2\pi \delta_{\alpha}$ ;  $\alpha, \beta = 1, 2$ ;  $\vec{m}$  - орт нормали к плоскости  $\Gamma$ , касающейся вершин решетки;  $k \equiv |\vec{k}| = \frac{\omega}{c}$  -

волновое число;  $A_{\ell}$  - амплитуда плоской волны  $\ell$ -го порядка.

Знак "-" в (2) относится к волнам, "отраженным" от решетки, а "+" - к прошедшим сквозь нее;  $n_{-} = -1$ ,  $n_{+}$  - коэффициент преломления среды за решеткой.

2. В практике находят применение оптические элементы, которые можно рассматривать как дифракционные решетки, параметры которых являются медленно меняющимися функциями координат  $\vec{\xi}$  поверхности  $\Gamma$ , огибающей такую решетку. Например, изогнутую зонную пластинку можно рассматривать как дифракционную решетку, для которой радиус кривизны огибающей поверхности  $\Gamma$ , а также характерные масштабы изменений периодов решетки и параметров формы много больше самих периодов. Кроме того, падающая волна, хотя обычно и является лучевой, т. е.  $u_0 = A(\vec{r}) e^{i\vec{k}S(\vec{r})}$  (амплитуда  $A(\vec{r})$  и эйконал  $S(\vec{r})$  - медленные на масштабе длины волн функции), но отлична от плоской.

Поле дифракции и на таких решетках можно искать в форме суперпозиции лучевых полей

$$u_S = \sum_{\ell} A_{\ell}(r) e^{i\vec{k}S_{\ell}(r)}, \quad (3)$$

которые и понимаются как поля различных порядков.

Цель работы - проанализировать границы применимости представления (3) и определить лучевую структуру этих полей. Для этого достаточно определить эйконал  $S_{\ell}(\xi)$  и его первые и вторые производные по  $\vec{\xi}$  на огибающей поверхности  $\Gamma$ . Первые производ-

ные определяют направления лучей, вторые – кривизны фронтов волн. Будем считать решетку заданной ее огибающей  $\Gamma(\xi)$  и функциями  $\vec{a}^2(\xi)$ . Будем также считать известным строгое решение для „касательной“ решетки, параметры которой, т. е.  $\vec{m}$ ,  $\vec{a}^\alpha$ , и параметры формы ячеек совпадают с локальными значениями параметров рассматриваемой решетки. Иными словами, будем полагать известной зависимость амплитуд  $A_L$  „касательной решетки“ от ее геометрии, направления и длины волны падающего поля.

Заметим, что лучевая структура полей  $u_L$  не зависит от того, является ли падающая волна звуковой или электромагнитной, т. е. скалярной или векторной.

3. В приближении квазиклассики (приближение ВКБ)

$$S_L(\vec{\xi}) = S(\vec{\xi}) + k^{-1} \sum_{\alpha} \int_{\xi_0}^{\xi} l_{\alpha} \left( \alpha \vec{\xi} \vec{g}^{\alpha}(\xi') \right), \quad (4)$$

где интеграл вычисляется по произвольному пути, проходящему через точки  $\vec{\xi}_0$  и  $\vec{\xi}$ . Однозначность интеграла обусловлена соотношением

$$\Phi(\alpha \vec{\xi} \vec{g}^{\alpha}(\vec{\xi})) = 0, \quad (5)$$

равносильным требованию гладкости решетки, т. е. отсутствию складок и дислокаций.

Векторы  $\vec{k}_L(\vec{\xi})$  определяются условием Брегга (2), в котором, однако, теперь величины  $\vec{m}$ ,  $\vec{k} = \frac{\partial S}{\partial \vec{r}}$  и  $\vec{g}^{\alpha}$  являются функциями координат  $\vec{\xi}$ . Кривизны волновых фронтов  $S_L = \text{const}$  полей  $u_L$  характеризуются матрицей  $\hat{N}_L$ , связанной с матрицами кривизны  $\hat{N}$  поверхности  $\Gamma$  и фронта падающей волны  $\hat{N}$ , и углами  $\theta$ ,  $\theta_L$  (падения и дифракции) соотношением

$$\hat{N}_e = |n_{\mp}|^{-1} \hat{D}_L^{-1} \left[ \hat{D} \hat{N} \hat{D} + (\cos \theta - n_{\mp} \cos \theta_L) \hat{N} + k^{-1} \sum_{\alpha} l_{\alpha} \hat{h}^{\alpha} \right] \hat{D}_L^{-1}, \quad (6)$$

где

$$h_{ij}^{\alpha} = \frac{\partial g_i^{\alpha}}{\partial \xi_j}, \quad D_{ij} = \nu_i \nu_j + \cos \theta (\delta_{ij} - \nu_i \nu_j),$$

$$D_L^{ij} = D_{ij}(\vec{\nu} \rightarrow \vec{\nu}_L, \cos \theta \rightarrow -\cos \theta_L),$$

$\vec{\nu}$  – орт нормали к плоскости падения ( $\vec{m}$ ,  $\vec{k}$ ),  $\vec{\nu}_L$  – к плоскости дифракции ( $\vec{m}$ ,  $\vec{k}_L$ );  $\cos \theta = k^{-1}(\vec{m} \vec{k})$ ,  $\cos \theta_L = (n_{\mp} k)^{-1}(\vec{m} \vec{k}_L)$ ; знак „-“ соответствует „отраженным“ волнам, „+“ – „прошедшим“.

Тензоры  $h_{ij}^{\alpha}$  в силу соотношения (5) симметричны.

В двумерном случае, когда все величины на поверхности  $\Gamma$  характеризуются одной координатой  $\xi$ , формула (6) переходит в

$$\frac{1}{\rho_L} = |n_{\mp}|^{-1} \left[ \left( \frac{\cos \theta}{\cos \theta_L} \right)^2 \frac{1}{\rho} + \frac{\cos \theta - n_{\mp} \cos \theta_L}{\cos^2 \theta_L} \frac{1}{R} + l \frac{k^{-1}}{\cos^2 \theta_L} \frac{dg}{d\xi} \right], \quad (7)$$

где  $\rho$ ,  $\rho_L$  – радиусы кривизны фронтов падающей волны  $L$ -го порядка,  $R$  – радиус кривизны поверхности. При  $L=0$  (зеркальное отражение) формулы (6), (7) переходят в известные формулы [2] для преобразования кривизны волн при отражении от гладкой поверхности.

4. Рассмотрим границы применимости решения в форме (3) для решеток с медленно меняющимися параметрами. Для справедливости (3) необходимо, чтобы: а) каждое лучевое поле удовлетворяло волновому уравнению; б) сумма этих полей удовлетворяла граничным условиям на решетке. При падении плоской волны на периодическую решетку первое условие удовлетворено, поскольку  $u_L$  – плоские волны, а второе – определением  $A_L$ . В решетке с медленно меняющимися параметрами лучевые поля  $u_L$  удовлетворяют уравнению асимптотически и тем лучше, чем меньше эффекты поперечной диффузии амплитуды, т. е. чем меньше градиенты  $A_L$ . Они особенно велики в окрестности тех лучей, в которых амплитуды  $A_L$  соответствуют резким резонансным зависимостям и аномалиям Вуда.

Выполнение граничных условий, „сбалансированное“ соотношением амплитуд  $A_L$  в периодической решетке, нарушается, если лучевые поля  $u_L$ , образованные в одном месте, вновь попадают на решетку, т. е. являются в этих местах падающими волнами, порождая новые системы „переотраженных“ волн разных порядков. Сходная ситуация возникает в выпуклых решетках, где задерживаются волны соскальзывания.

Из высказанных соображений вытекает, что решение в форме (3) дает наименьшие погрешности (они пропорциональны отношению периодов решетки и длины волны излучения к характерным масштабам медленно меняющихся параметров задачи) для порядков дифракции, которые отстоят далеко от тех, что соответствуют резонансам и аномалиями Вуда, и наименее пригодно для описания порядков, скользящих вдоль поверхности  $\Gamma$ , где его надо дополнить волнами переотражения и соскальзывания.

В заключение считаем своим приятным долгом выразить благодарность Л.А. Вайнштейну за полезное обсуждение материалов настоящего сообщения.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Ш е с т о п а л о в В.П. и др. Резонансное рассеяние волн. Т. 1. Дифракционные решетки. Киев: Наукова думка, 1986. 232 с.
- [2] Б о р о в и к о в В.А., К и н б е р Б.Е. Геометрическая теория дифракции. М.: Связь, 1978. 248 с.